中性子照射を模擬したタングステンにおけるプラズマ駆動透過に及ぼす

水素同位体効果

Evaluation of plasma driven permeation of hydrogen isotopes in simulating neutron irradiation tungsten

大矢恭久 ^{A)}, 平田詩織 ^{A)}, 芦沢京祐 ^{A)}

Oya Yasuhisa^{#,A)}, Shiori Hirata ^{A)}, Kyosuke Ashizawa^{A)} ^{A)} Graduate School of Integrated Science and Technology, Shizuoka University

Abstract

Hydrogen(H) and deuterium(D) permeation fluxes for tungsten(W) by H-D mixed plasma were studied to clarify the hydrogen isotope effect on permeation by newly designed plasma driven permeation (PDP) device at Shizuoka University. H and D gases with 50:50 ratios were introduced to produce H and D mixed plasma. The atomic ratio and permeation flux in the plasma were measured during the experiments. In this study, isotope effects on hydrogen permeation behavior were evaluated by exposing to a mixed plasma of hydrogen and deuterium for iron ion damaged tungsten sample and neutron damaged tungsten sample. In terms of the hydrogen isotope ratio of the steady-state flux, the H/D ratio of the permeation flux was approached to almost the unity at higher temperatures above 900 K for the undamaged and iron ion damaged samples, but it is not reached to the unity for the neutron damaged sample, indicating that the existence of irradiation damages may contribute on hydrogen isotope effect on permeation.

Keyword: Tungsten, Plasma-driven permeation, H and D mixed plasma

1. 目的

核融合炉においてプラズマ対抗材料の候補に挙げ られているタングステンは、水素同位体プラズマだ けでなく DT 核融合反応によって生成される中性子 や高エネルギー粒子にも曝される。さらに、一部の トリチウムはタングステン表面に衝突・溶解し、内 部を拡散することによって透過する。これは燃料で あるトリチウムの損失や放射線汚染につながるため、 核融合炉の自己充足性や安全性の観点から問題とな っている。そのため、本研究では鉄イオン照射によ って中性子照射を模擬したタングステン試料と中性 子照射を行ったタングステン試料に、水素と重水素 混合プラズマ曝露を行うことにより、水素透過挙動 における同位体効果を評価した。

2. 実験方法

試料はアライドマテリアル社製の歪取加工済みタ ングステン (表面粗さ0.1 µm 以下、厚さ0.5 mm、直 径 6 mm または直径 10 mm)を用いた。最初に不純物 除去のためエタノールによる超音波洗浄を行い、超 高真空下で加熱温度 1173 K にて 30 分間の加熱処理 を行った。照射欠陥の影響を理解するために、量子 科学技術研究開発機構(QST)高崎量子応用研究所の 3 MV タンデム加速器(TIARA)にて、6 MeV 鉄イオン 照射(損傷量 1 dpa)を室温にて行われた試料(直径 10 mm)と、高中性子束同位体生産炉(HFIR)にて中性 子照射(損傷量 0.3 dpa)を 500 ℃にて行われた試料 (直径 6 mm)を作成した。その後、静岡大学理学部放

実験結果および考察

3.1 各タングステン試料における定常透過フラック ス評価

図1に各試料におけるHおよびDの定常透過フラ ックスの温度変化を示す。低温(723K付近)での非損 傷試料に対する鉄イオン照射したタングステン試料 の透過フラックスの減少は、Hでは約0.6倍、Dでは 約0.3倍になった。低温(723K付近)での非損傷試料 に対する中性子照射した試料の透過フラックスの増 加は、Hでは約1.1倍、Dでは約1.2倍になること が確認された。また、高温側では鉄イオン照射した



Fig. 1 H and D permeation flux as a function of temperature. (Left : H permeation, Right : D permeation flux)

射科学実験棟の管理区域内に設置されたプラズマ駆動透過(PDP)装置を用いて H/D 混合プラズマ照射を 原子比 H:D=50:50 として、723~923 K の温度範囲で PDP 実験を行った。この時、照射プラズマの H およ び D の総フラックスは 1 × 10²¹ m² s⁻¹であった。

[#] oya.yasuhisa@shizuoka.ac.jp

[21046]

試料と中性子照射した試料の透過フラックスは同様 に、非損傷試料の透過フラックスの値に近づき、高 温による照射欠陥の回復が起こった可能性が示唆さ れた。

3.2 定常透過フラックスの水素同位体の割合

図2にHとDの総透過フラックスを100%とし て、各試料における定常透過フラックスの水素同位 体割合の温度変化をまとめた。非損傷試料と鉄イオ ン照射した試料では、低温側でHとDの透過フラッ クスに大きな差がある。Hの透過フラックスはDの 透過フラックスと比較して最大で約2.5 倍になり、 水素同位体効果が確認されるが、高温になるにつれ、 透過フラックスの割合はともに 50%に近づく。中性 子照射された試料では低温側で、H の透過フラック スは D の透過フラックスと比較して最大で約1.8 倍 を示す。高温における割合は、DよりHが約1.4 倍 大きく、非損傷試料と鉄イオン照射した試料ほど 50%に近づかず、温度変化に対する水素同位体効果 の変化は少なかった。この主な要因として表面にお けるリサイクリングとバルクでの拡散における水素 同位体効果の影響が考えられる。



Fig. 2 The ratio of H and D permeation fluxes as a function of temperature.

3.3 H/D 混合プラズマ照射における水素同位体滞留 挙動

原子比 H:D = 50:50 で総フルエンス 1.0×10^{25} m²、 照射温度 473 K にてプラズマ照射したタングステン 試料に対し室温から 1273 K まで TDS 測定を行った。 図 4、図 5、図 6 に H と D の混合プラズマ照射した 各試料における水素同位体の TDS スペクトルを、表 1 に各試料における水素同位体滞留量を示す。照射 欠陥を導入した試料は非損傷試料と比べて水素同位 体滞留量は増加しており、いずれの試料も D の方が H よりも滞留量は多かった。また TDS スペクトルを 見ると、照射欠陥を導入した試料ではピークが高温 側まで広がっていた。これは水素同位体の捕捉サイ トである照射欠陥による影響だと考えられる。各試 料における H と D のピーク温度に差はみられず、捕 捉エネルギーに大きな水素同位体効果は見られなか った。このことから水素の捕捉よりも表面での水素 リサイクリングとバルクでの拡散が水素同位体効果 に影響していると考えられる。

Table 1 Hydrogen isotope retention of various samples.

	Undamaged W	Fe ²⁺ irradiated W	Neutron irradiated W
H ₂ retention (m ⁻²)	2.04 × 10 ¹⁸	8.50×10 ¹⁸	1.60 × 10 ¹⁹
D ₂ retention (m ⁻²)	2.20×10 ¹⁸	1.60 × 10 ¹⁹	2.12×10^{19}



Fig. 3 Hydrogen isotope behavior of undamaged W.



Fig. 4 Hydrogen isotope behavior of Fe²⁺ damaged W.





Fig. 5 Hydrogen isotope behavior of neutron damaged W.

4. 結論

本研究では鉄イオンまたは中性子照射タングステンを用いて PDP 実験を行うことにより、水素同位体 共存下でのプラズマ駆動透過に及ぼす照射欠陥の影響と関連付けて、水素透過挙動における同位体効果 を評価した。

定常透過フラックスの水素同位体の割合において、 非照射試料と鉄イオン照射試料では高温になるにつ れて透過フラックスの割合は50%に近づいたが、中 性子照射試料ではあまり 50%に近づかず、温度によ る水素同位体効果が見られなかった。また TDS 測定 によって水素同位体滞留挙動を評価した。照射欠陥 影響によって水素同位体が捕捉され滞留量が増加し た。照射欠陥が導入されると水素を捕捉し拡散障壁 となり透過経路に滞留することにより他の水素の透 過経路を減少させるため水素透過率と拡散係数の減 少を起こすことと、中性子照射ではバルク深くまで 均一に照射損傷が導入されるため、照射欠陥は水素 同位体を捕捉し拡散障壁として働くだけでなく、欠 陥の一部は拡散経路としても働くことが示唆された。 このことから水素の捕捉よりも表面での水素リサイ クリングとバルクでの拡散が水素同位体効果に影響 していると考えられる。